First Hit

Previous Doc

Next Doc Go to Doc#



L37: Entry 67 of 73

File: JPAB

Dec 19, 1984

PUB-NO: JP359225992A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59225992 A TITLE: OPTICAL RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: December 19, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIGETA, SADAAKI YOKOGAWA, YOSHIO EZAKI, KOZO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

DAINIPPON INK & CHEM INC

COUNTRY

· COUNTRY

Ę

APPL-NO: JP58099577 APPL-DATE: June 6, 1983

US-CL-CURRENT: 369/283; 428/148 INT-CL (IPC): B41M 5/26; G11B 7/24

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an <u>optical recording medium</u> high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals, stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor.

CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn, In, Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19 日本国特許庁 (JP)

①特許正願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—225992

60Int. Cl.3 B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906-2H 8421-5D

昭和59年(1984)12月19日 ❸公開

発明の数 審査請求 未請求

(全 7 頁)

9分光記録媒体

20特 昭58-99577

·;•

忽出 願 昭58(1983)6月6日

仍発 明 者 重田定明

習志野市谷津 3 - 29-10

個発 明者 横川義雄

東京都板橋区赤塚新町3-13-

10

明 者 江崎弘浩

浦和市別所 3 -37-15喜光寮内

WH 人 大日本インキ化学工業株式会社

東京都板楯区坂下3丁目35番58

邳代 理 人 弁理士 髙橋勝利

1. 発明の名称

光 記 録

2. 特許請求の顧問

- 1. 基板上に、金属酸化物溶膜中に金属もしくは半導体 の散粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方 の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されてい ることを特徴とする光紀経此体。
- 2.金属もしくは半導体の微粒子が、Sn、In、Sb、Pb、 Al、Za、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体 を主成分とする合金の数粒子である特許的求の範囲第1項 に記載の光記録媒体。
- 3. 金属酸化物がSn、In、Al、Zr及びZnの酸化物より選 ばれた少なくとも一種である特許請求の報題第1項に記載 の光記録性は、
- 4. 半導体層がGe間である特許額求の範囲第1項に記載 の光記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー線を照射するこ とによって、記録間のエネルギー線照射部が溶離等により 変形または除去されることによって生じる反射率もしくは 透過率の変化を利用して光学的に情報の記録、再生を行う

のに選した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 紀録光謝に用いるレーザの被長領域での記録感度が高いこ と、再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び毒性が低いことが挙 げられる.

レーザ先照射部の温度上昇により記録期が融解し、ピッ トを形成するいわゆるヒートモード型記録媒体に於て、記 経感度を高くするためには、記録層の分光吸収率が高いこ と、融点、比熱および熱伝導率が低いことが必要で、また 記録層の厚さは薄いことが望ましい。再生信号のSN比を 高くするためには、ピットの形状、大きさが崩っていて、 ピット周辺に乱れが無いこと、及び再生に反射光を使用す る場合には、配録部と未記録部との反射率の差が大きいこ と、また配録密度を高くするためには、熱伝導率が低いこ とが要求される。また保存安定性にすぐれた記録媒体を得 るためには、記録層の酸化安定性及び耐湿性が高いことが

レーザ用記録媒体として現在最もすぐれているとされて いるのは、ガラスまたはブラスチック芬板上に記録用とし てテルルまたはテルルー砒素合金等のテルル合金群膜を形 成したものである。テルル及びテルル合金曹膜は、可視-

特開昭59-225992(2)

正亦外の被長額級で光の吸収率が高く、低熱伝導率、低熱 点であるため記録路度が高く、またピットの形状、大きさ 簡がいるためにはか強力の被長額域で適当ななり、またピットの形状、なび射率 を有しているため、レートそード型レーザ紀録域びテルルーが得られるなど、ヒートモード型レーザ紀録域びテルルー 連れた性質を持っている。少に性が低いこと及び著性がよいなから合ったが、最化安定性が低いこと及び著性がはテルルでは、 での欠点がある。低化安定性の改良にはテルル低酸化物でルールの での欠点がある。低化安定性の改良にはテルル低酸化物を用いるの があるたせレンを添加したり、テルル低酸化物を用いる等の方法が試みられているが、現在までな分類は見出 されていない。

移性の点では、テルル系記録媒体に比較して育利なものに、ガラスまたはブラスチック落板上、もしくは該為板上に設けたアルミニウム等の反射別の上に色素または色素をポリマーに分散した順を形成した記録媒体がある。しかし、一般に色素の吸収液長は、赤色光より短波は側にあり、今後記録用光線の主流となると予想されている半導体レーザの発振波長域である750nmの領域で大きな吸収を示す安定な色素が得られないため、半導体レーザを記録用光線とする色素系記録媒体で実用的なものは得られていない。

本発明者等は、毒性が低く、酸化安定學及び耐水性にすぐれた光記録媒体の完成を目的として観覚研究を進めた結果、酸化安定性及び耐水性にすぐれた特定の金賦的しくは半導体の微粒子が、化学的安定性にすぐれた金属酸化物物膜中に分散した複合層と、この複合層の少なくとも一方の表面に接触した特定の半導体からなる記録層を用いることでによって高感度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安定でしかも毒性の低い光記録媒体が得られることを見出し、本発明に到達した。

.≢

本発明の要旨とするところは、芸板上に、金属酸化物薄膜中に金属もしくは半導体の微粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体の機構と構成にある。

第1 図に、本発明の光記録媒体の間構成の一例を示す。 第1 図に於ては、基板上に、金属酸化物中に金属もしくは 半導体の微粒子が分散した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 数けられており、該複合層の表面に半導体層が形成されて いる。この光記録媒体に於ては基級側もしくは基級と反対 側から入射したエネルギー線は、半導体層及び複合層に吸 収され発生した熱により複合層が酸解し、この複合層の酸 解部分が半導体層のこれに接した部分を併って移動するこ

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の光の反射率、透過率等の光学的 性質の変化を利用して記録、再生が行われる。

本発明の光記録媒体に於ける複合限に用いられる金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Pb、AI、Zn、Cu、AB、Au、Sb、Bi、Se、Te、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられるが、低器性の観点から好ましい金属もしくは半導体の例としては、Sn、In、Sb、Pb、AI、Zn、Cu、AB、Au、Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられる。上記金属もしくは半導体の特徴は半導体レーザの発援を気での反射率が高い、融点が低い、毒性が低い、及び空気中での安定性が高い等であるので、これら金属もしくは半導体を主成分とする合金を用いる場合は、上記特徴が失われないように注意する必要がある。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属酸化物は、化学的安定性にすぐれ、熱伝導率の低いものであることが必要で、好ましい例としては、Sn、In、AI、 2r及び Znの酸化物が挙げられるが、特に Snまたは Inの酸化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、高感度且つ再生信号の S N 比が高い配録媒体が得られる。 Snまたは Inの酸化物の例としては化学式で SnO2、 In 20 B 及び SnO2-x、 In 20 J 不 の低酸化物や、 Sn1-yHyO2 、 In 2-2N2O3 等の SnO2-x In 20 J

に異種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x、zは0.5以下、yは0.25以下の正の数、MはSb、In、 NはSn、Ge、Pb、Zn等の金属を示す。

上記複合層に軟ける金属もしくは半導体の充壌率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。 充壌率が 0.3 以下であると、復合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶験液動化する。 充壌率が 0.9 5 以上となると、複体の配鍵感が低下する。 充壌率が 0.9 5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属もしくは半導体粒子の状をつり、であるに対している。 形状が不満いになり、 再生信号の SN 比が低下し、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録 透皮が低下する。

本発明の先記録媒体に於ける複合層の一層の見さは10 人以上、500人以下が選ましい。複合層の一層の厚さが 10人以下であると、複合層のエネルギー線質射部の溶験 漁動化による半導体層のピット形成が進行し難くなり、記 緑螺体の記録感度が低下する。また複合層の一層の厚さが 500人以上であると、複合層エネルギー線質射部の設 漁動化に必要なエネルギーが大きくなるため紀録媒体の記 緑感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、 300人以下の場合、高感度で再生信号のSN比の高い配

特別昭59-225992 (3)

経媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に用いられる半導体層の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、InP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。特に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750mm~850mmの被長域で光の吸収係数の大きい間が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。またGe層は調験の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、毒性も低い点で本発明の光記録媒体に用いられる半導体層として好適である。更に本発明の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした問題からなる半導体層を用いることもできる。

本発明の光記録媒体に於ける率導体階の一層の度さは10 人以上、200人以下が製ましい。半導体層の一層の度さ が10人以下であると、得られる記録媒体の750nm~ 850mmの被長域での光の反射率、吸収率が低くなり、記録部と未記録部とのコントラストが大きくできず、再生信 号のSN比が低くなる。半導体層の一層の度さが200人 以上であると、復合間のエネルギー線照射部が溶融流動に 以上であると、復合層のピット形成が進行し難くなるために はば体の記録感度が低下する。特に半導体層の一層の度 が20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の先記録媒体の一つの実施競技は、結板上に社会 暦を形成させ、更にこの複合層の表別に半導体層を形成さ せたものである。荷板としては、アルミニウム等の金属板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル酸メチル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド 及びエポキシ根脂、ジアリルフタレート頂合体、ジェチレ ングリコールピスアリルカーボネート頂合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド等の熱可塑性、又は陰硬化性樹脂のシート又はフィルム が用いられる。特に本発明の光記録媒体を記録光、再生光 を芬仮を通して照射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、基板にはメチルメタクリレート系頂合体、 スチレン発度合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジェチレングリコールピスアリルカーポネート頂合体、エ ポキシ樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、基板にガラス板、又はアルミニウム等の金属 板を使用する場合は、これら苗板上にポリマー暦を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると真 感度の光記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソプチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発明の光記録媒体の層構成の例を第2図〜第5図に示す。以下本発明の記録媒体の製造方法を層構成の例図を用いて説明する。

第2図に示す構成の記録媒体は、募板3の上に半導体層 2 を形成させた後に、この半導体財2の上に複合暦1を形 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外層に半導体層 を形成することにより、半導体限を n 間、複合用を n - 1 間積層させることによって得られる(ここでnは正の塑数 を示す。)。 半導体圏及び複合圏を形成させるためには、 真空蒸発法、イオン化蒸発法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンピーム法券を利用する。複 合暦を形成させる場合は、金属もしくは半導体金属酸化物 とを別々のルツポに入れ、1×10つ m lg以下の真空皮に 於て同時に慈発させ蘇莉を行う。また上記真空護者工程で **嘉発粒子をイオン化し、半導体層表面に衝突させるイオン** 化業者法、またイオン化と同時に募板側に直流電圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を 用いることもできる。またの眠もしくは半端体のターゲッ トと会蹊敗化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合関を形成させることもできる。いずれの 場合も複合間の形成時には、各議発謝、ターゲットの比較

的近傍に水品膜厚センサ等のセンサヘッドを設置し、金瓜 もしくは半導体及び金属酸化物の藻若速度、スパッタリン グ速度を別々に検知、制御することにより、所定の金區も しくは半導体の充填率及び厚さの複合層が得られる。

第2 図~第5 図に示す構成の本発明の光記録像体に於ては、記録暦の厚さ(複合層及び半導体階を積度した全体の厚さ)が50 人以上、2000人以下であることが領ましい。記録暦の厚さが200人以上になると、記録暦のよれ、より、記録階の体積が大きくなるため、エネルギー線を照射した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下するため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されるピ

特開昭59-225992 (4)

ット周辺の形状が乱れ易くなり、再生信号のSN比に態影響を与える。記録層の厚さが50人以下であると、記録媒体の記録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。本発明の光記録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録層のより好ましい厚さの観聞は70人以上、500人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合暦の一層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~500人、半導体層の厚さが10人~200人、複合層と半導体層が積層された記録層の厚さが50人~200人の範囲内であれば、nの値は1以上の任意の挑数で良い。特に半導体層にGeを使用し、第2図に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐湿性の特にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発列の光記録媒体に於ける記録関は、通常の環境下では極めて安定であり、特に保護周を設ける必要は無いが、 機械的衝撃等に対する保護や、廣境等の付着により、記録、 再生に支険が生じるのを防ぐことを目的として、保護関を 記録間の上に設けることが可能である。保護層としては、 SiO1、Ala Ov、TiO2等の無機材料及び有機高分子材料が用い られる。

第2図~第5図に示す本発明の光記録媒体に於ては、舊

版 3 を透明なものとした場合は、記録光及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

7

本発明の光記録媒体は、低器性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると同時に再生信号の SN比が極めて高い点に特徴がある。本発明の光記録媒体 が上記の如くすぐれた特徴を示す理由は現時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録層は、それぞれ光学定数の異なる復 合用と半導体用との積層膜から成り立っているため、配録 層がそれぞれ複合層もしくは半導体層単独で成り立ってい る場合に比較して、記録暦の厚さが極めて小さい場合でも エネルギー線の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 縁層のエネルギー線が照射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が高くなると同時に、記録部 と未記録部とのコントラストが大きくなり、再生時のSN 比が再くなる。さらに記録暦を構成している複合暦は金鳳 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の波長以下の極 めて数細な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている。 ため、パルクの金属もしくは半導体に比較して低い温度で **勝接する半導体層を伴って容易に流動化する。この記録層** の流動化した部分は、金属もしくは半導体単独の溶験体に 比較して大きな表面エネルギーを有しており、流動化した

さらに本発明の先記録媒体における記録層を構成する半 導体間は熱伝導率が低く、複合層中では、金属もしくは半 導体の微粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合層の熱伝導率も低くなり、記録媒体の感度は高 くなる。また、複合層中の金属の充填率、半導体層、複合 層の厚さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

本発明の光記様媒体の記録層に使用さる金属もしくは半 森体及び金属酸化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録媒体は低 毒性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光配無線体は、記録再生用光ディスクとして函像ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ 光で直接書き込み、読み取りが可能なテーブ、カード、マイクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の詳細を実施例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

尚、以下の実施例で示す充壌率とは、統合府中で金属も しくは半導体微粒子の占める体積の割合である。

实施例1

厚さ 1. 2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mmのポリメタクリル酸メチルからなるディスク状 5 板を 度空 蒸 3 袋 図のチャンパーに取り付け、三つのルツポに それぞれ、 Ge (フルウチ化学製、 3 0 0 × 1 0 mm t、 純度 9 9. 9 9 %)、 Sn (フルウチ化学製、 3 0 0 × 1 0 mm t、 純度 9 9. 9 9 %)、 Sn 0 x (フルウチ化学製、 1 8 0 × 5 mm t、 純度 9 9. 9 9 %)、 Sn 0 x (フルウチ化学製、 1 8 0 × 5 mm t、 純度 9 9. 9 9 %)を入れ、この 5 板を 2 0 rpm の 速度で 回転させながら、 真空度 1 × 1 0 mm B gの 条件に於て、 電子ビーム 蒸 3 法を 用い、まづ Geを 3 0 人の厚さに 素 初し、 次いで Sn 及び Sn 0 x にそれぞれ 別の電子銭より電子線を 照射し、 Sn 及び Sn 0 x の 恋

.

特開昭59-225992(5)

発速度を調節しながら流染を行い、 Snの充壌率 0.8 で限度 6 0 人の Sn及び Sn01の複合層を Ge層の上に形成し、 続いて 同様の操作を行うことにより、この Snと Sn01の複合層上に 厚さ 2 0 人の Ge層、厚さ 6 0 人の Snと Sn01の複合層及び 厚さ 3 0 人の Ge層を順次復贈し、第 2 圏に於て n = 3 に相当する構成で厚さ 2 0 0 人の配録層を有するディスク状光記録媒体を製作した。

問られたディスク状光記録媒体を移分 1 8 0 0 回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数 5 MUz で 100n secのパルス中に度調した半導体レーザ (日立製作所製 IILP-1600、発扱波長 8 3 0 nm) の発短光をコリメーターレンズ、 集光レンズ及び 蒸板を適して記録 周にピーム 径 1 μmまで集光して 放射することにより 記録を行ったところ、 短径がほぼ 1 μmのピットを形成させるのに必要なディスクの記録 両上に於けるレーザ光速度は 6 mHであった。また記録信号を 1 mHのレーザ光で再生を行い、 基準信号 5 MIz 、パンド中 1 0 0 KIIz の条件でスペクトラムアナライザで 測定した C N比は 5 6 dBであった。

上記の如くして記録を行った記録旅のディスク状記録媒体を60℃、95% RHの恒温恒湿層内に入れ、120日間の耐湿熱性試験を行ったところ、CN比に変化は認められなかった。

比較 例 1

3

得られた3種類の試料について実施例1と関係の方法で 記録再生を行った結果を第1表に示す。

1 皮

複合用膜原 (人)	レーザ光強度 1) (mH)	CN比(dB)
1 0 0	1 0	4 2
1 8 0	1 2	4 5
3 0 0	12mHで記録できず	_

1) 短径が1 p m のピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に於けるレーザ光軸度

比較的2

実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状基板を2枚用意し、実施例1と同様に基板回転速度20rpm、真空度1×10-6mn Rgの条件で電子ビーム 燕菊法を用い、これら孫板上にGeを燕狩し、Geの顧厚が80 人及び300人の記録間がGeのみの2種類の試料を得た。 得られた2種類の試料について実施例1と同様の条件で記録することを試みたが、いずれの試料もレーザ光強度12mlではピットは形成されず、記録することはできなかった。

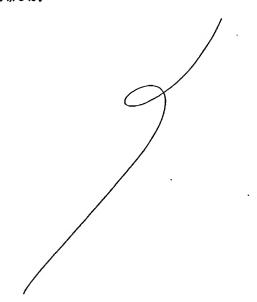
実施例 1 と比較例 1 及び 2 より明らかな如く、比較例 1 に示す記録階が Snと SnOuの複合解膜のみからなる試料は、実施例 1 に示す本発明の光記録媒体に比較して感度、 C N 比 共に低く、また記録層が Ge pp 膜のみからなる比較例 2 に示す試料は、本発明の光記録媒体に比較して著しく感度が低い。

实施例2

実施例 I と同様の方法を用いて、ポリメタクリル酸メチルのディスク 状 孫 板上に、 第 2 表に示す金属及び金属 酸化物からなり、 第 2 表に示す段度を有する複合層と、 第 2 表に示す限度の Geからなる半導体層とを、 第 2 表に示す層構成に 發用した記録 間を形成することによって、 第 2 表の試料番号 2 - 1 ~ 2 - 1 3 で示す 1 3 値類の光記録媒体を製

作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、 実施例1と同様の方法を用いて測定した記録感度とCN比 を第2表に示す。耐湿性はnが2以上の場合特にすぐれた 結果を示した。



***			a	Ħ	半導体四	記	频	虺	記録再	生特性
試料番号	金原生たは 半導体	金属酸化物	金原または半 導体の充壌率	原 さり (人)	成さ2) (人)	周桐成	n	以 さ (人)	レーザ光強度 (mki)	GNIŁ (dB)
2 - 1	S n	S n O ₂	0.8	140	5 0	第3図	1	190	7	5 3
2 – 2	l n	1 п2 Оз	0.6	120	5 0	绑4团	2	340	10	5 4
2 - 3	l n	S n O ₂	0.8	7 0	3 0	第5図	3	270	7	5 0
2 - 4	Sn	A 1 2 O 2	0.9	150	5 0	郑2团	2	250	1 2	4 9
2 – 5	l n	ZrO2	0.9	7 0	3 0	冏 .上	.4	330	1 2	5 0
2 – 6	Sn	ZnO	0.8	6 0	2 0	問上	3	260	11	5 0
2 - 7	Ge	S n O₂	0.8	8 0	4 0	第2回.	3	280	8	5.2
2 – 8	Рb	Ing Oa	0.8	140	5 0	回上	2	240	7	5 Z
2 – 9	ΑI	SnO2	0.7	6 0	2 0	同 上	· 4	260	10	5 0
2 - 10	Z n	S n O2	0.8	7 0	3 0	同上	3	230	10	5 0
2-11	Cu	SnO2	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 3
2 -12	Λg	SnO2	0.7	6 0	.20	阿上	4	260	1 0	5 5
2 –13	Λu	ing Oa	0.7	6 0	2 0	同止	4	260	1 2	5 5
2-14	Sb	S n O ₂	0.8	190	40	同上	2	270	6	5 7

- 1) 宿合間一層の厚さ
- 2) 半沸休間一間の原き

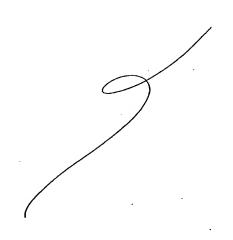
実施例 3

三台の世子銃を装備した真空落脊装置のチャンパー内に 厚さ 1. 2 mm、外径 3 0 0 mm、内径 3 5 mmのジエチレングリ コールピスアリルカーポネート頂合体 (商品名 CR-39) か らなるディスク状装板を取り付け、チャンパー内の四つの ルツポにそれぞれ、Ge、Sn、Au及びSnOzを入れ、上記基板 を 2 0 rpm の回転速度で回転させながら、真空度 1 × 10⁻⁶ ee Hgの条件に於て、まづ Geを 5 0 人の厚さに蒸着し、次い でSn、Au及びSnOaにそれぞれ別の低子統より電子線を照射 し、Sn、Au及びSnOaモれぞれの恋発速度を剥削しながら、 三成分を同時に蒸着することによって、SnOz中にSnが90 重量%、Auが10角景%からなるSn-Au合金微粒子が分散 し、合金微粒子の充填本が0.7で、厚さ150人の複合層・ を形成し、続いてこの複合測上に再び50人の厚さにGeを 務着することによって、第2図に於てn=2に相当する構 成で厚さ250人の記録層を有するディスク状光記録媒体 を製作した。

得られた光妃緑媒体について実施例 I と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また第3表に示す試料番号3-2~3-6の光記録媒体 は試料番号3-1と詞様の方法で製作し、複合層中の合金 の種類及び合金組成が第3次に示すものである以外は、基 板、半導体層の種類、厚さ、複合層中の合金微粒子の充壌 車、複合層の厚さ、記録層の構成及び記録層の厚さはいずれも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号 3-2~3-6の光記録媒体について実施例1と同様の条件で測定した記録再生特性を第3表に示す。

安定性、耐湿性について実施例 1 と同様に測定したが良好であった。



試料番号	複合用中の合金額粒子の 種類と組成比	尼绿料	生 特 住	
pertury	(所景%)	レーザ光強度 (mH)	CN比 (dB)	
3 – 1	Sn (90) — Au (10)	7	5 5	
3 - 2	Sn (20) - Au (80)	9	5 5	
3 – 3	Sn (96) -Ag (4)	8	5 5	
3 – 4	In (90) .—Pb (10)	7	5 3	
. 3 – 5	Sn (50) — In (50)	7	5 4	
3-6	Ge (80) — Sn (20)	7	5 6	

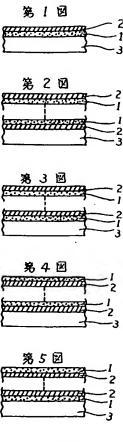
4. 図面の簡単な説明

第1回、第2回、第3回、第4回及び第5回は本発明の光記録媒体の新面回である。

Ŧ

各図に於て、1 は複合用、2 は半導体周、3 は苗板を示す。

代理人 弁理士 斉 橋 勝 利



THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
□ BLACK BORDERS .
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LÎNES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)